# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-182545

(43)Date of publication of application: 30.06.2000

(51)Int.CI.

H01J 31/12 B23K 26/00 G03F HO1J 9/50 HO1J

(21)Application number: 10-353370

(71)Applicant:

**CANON INC** 

(22)Date of filing:

11.12.1998

(72)Inventor: **UDA YOSHIKI** 

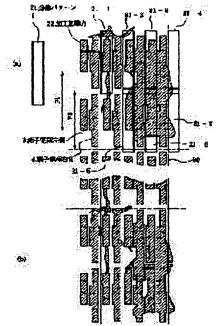
## (54) PATTERN FORMING METHOD AND MANUFACTURE OF IMAGE FORMING DEVICE USING THE **METHOD**

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To efficiently eliminate a

short-circuit fault.

SOLUTION: This pattern forming method includes a pattern as forming process for forming, a cyclic arrangement of unit pattern with a conductor having electrically separated pattern portion 3 on a substrate and a short-circuit eliminating process for eliminating the short-circuiting state of a short-circuited substance out of the formed patterns of the pattern portion 3. The short- circuiting state is eliminated by applying a removal pattern 21 to the unit pattern which is disposed one or a plurality of standardized removal patterns 21 on the unit pattern in a fixed positional relation and a removal means is provided for removing, a defective part of the unit pattern overlapping with the removal pattern 21 by a physical working method.



## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

#### (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-182545 (P2000-182545A)

(43)公開日 平成12年6月30日(2000.6.30)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>		識別記号	FΙ			テーマコード(参考)
H01J			H01J 31/	1/12	С	2H096
B 2 3 K	26/00		B 2 3 K 26/	5/00	С	4 E 0 6 8
					N	5 C 0 1 2
G03F	7/40	5 1 1	G03F 7/	7/40	5 1 1	5 C O 2 7
		5 2 1			5 2 1	5 C O 3 6
			審查請求 未請求 請求項の	の数12 OL	(全 16 頁)	最終頁に続く

(21)出願番号

特願平10-353370

(22)出願日

平成10年12月11日(1998.12.11)

(71)出願人 000001007

キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

(72)発明者 宇田 芳己

東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤノ

ン株式会社内

(74)代理人 100086287

弁理士 伊東 哲也 (外1名)

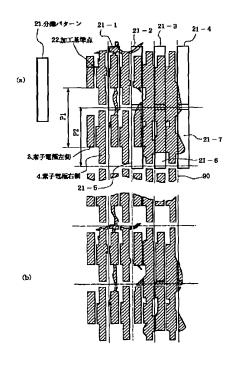
最終頁に続く

# (54) 【発明の名称】 パターン形成方法およびこれを用いた画像形成装置の製造方法

## (57)【要約】

【課題】 短絡欠陥の解消を効率的に行なえるようにする。

【解決手段】 電気的に分離されたバターン部分3を有する導体の単位バターンの周期的な配列を基板上に形成するバターン形成工程と、形成されたバターン部分3のうちで短絡しているものの短絡状態を解消する短絡解消工程とを有するバターン形成方法において、定型化された1または複数の除去バターン21を前記単位バターンに対して所定の位置関係で配置し適用して除去バターン21と重なる前記単位バターンの不良部分を物理的な加工方法で除去することができる除去手段を用い、必要な前記単位バターンに対して除去バターン21を適用して前記短絡状態の解消を行なう。



### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 電気的に分離されたバターン部分を有す る導体の単位バターンの周期的な配列を基板上に形成す るパターン形成工程と、形成された前記パターン部分の うちで短絡しているものの短絡状態を解消する短絡解消 工程とを有するパターン形成方法において、定型化され た1または複数の除去パターンを前記単位パターンに対 して所定の位置関係で配置し適用して前記除去パターン と重なる前記単位パターンの不良部分を物理的な加工方 法で除去することができる除去手段を用い、必要な前記 10 単位パターンに対して前記除去パターンを適用して前記 短絡状態の解消を行なうことを特徴とするパターン形成 方法。

【請求項2】 前記単位バターンは前記電気的に分離さ れたパターン部分を少なくとも2つ有することを特徴と する請求項1に記載のパターン形成方法。

`【請求項3】 前記単位パターンは画像形成装置におけ る電子放出素子を形成するための第1 および第2 の電極 を有する素子電極対であり、前記周期的な配列は、との 素子電極対を列行状に多数配置したものであり、各素子 20 電極対において前記第1電極と第2電極は行方向に並べ て配置されることを特徴とする請求項1または2に記載 のパターン形成方法。

【請求項4】 前記1または複数の除去パターンは、前 記第1電極のみに適用され、前記第1電極の周囲を囲む 矩形状の単一の分離パターンを構成しており、かつとの 分離パターンは前記単位パターンの列方向の配列ピッチ 以上の長さを有することを特徴とする請求項3に記載の パターン形成方法。

【請求項5】 前記第2電極を各列毎に列方向に接続す る配線パターンを形成する工程と、その後に前記第1電 極を各行毎に行方向に接続する配線パターンを形成する 工程とを有することを特徴とする請求項4に記載のバタ ーン形成方法。

【請求項6】 前記除去手段はレーザ光を照射すること によって前記除去を行なうものであることを特徴とする 請求項1~5のいずれか1項に記載のパターン形成方

【請求項7】 前記除去バターンの適用に際しては、前 記除去パターンを、前記単位パターン間で共通する基準 40 点を基準として前記必要な各単位パターンに対して所定 の位置関係で配置し適用することを特徴とする請求項6 に記載のパターン形成方法。

【請求項8】 前記基板は透明であり、前記レーザ光は 可視光領域のレーザ光であり、前記除去手段によって前 記基板の裏面から前記レーザ光を照射して前記除去を行 なうことを特徴とする請求項6または7に記載のパター ン形成方法。

【請求項9】 前記除去手段は前記定型化された1また は複数の除去パターンを設定し適用するための制御手段 50 との表示装置としては、例えば、紫外線を蛍光体に照射

を有し、この制御手段に対して前記除去パターンの設定 を行なうためのプログラミングを行なう工程を有するこ とを特徴とする請求項1~8のいずれか1項に記載のバ ターン形成方法。

【請求項10】 前記除去手段はレーザ光を照射するこ とによって前記除去を行なうものであり、前記短絡解消 工程においては、前記列方向および行方向の配線パター ンを形成した後、これらの配線バターンが除去されない ように前記レーザ光の出力を調整することを特徴とする 請求項5に記載のパターン形成方法。

【請求項11】 前記電気的に分離されたバターン部分 の短絡状況を調べ、前記除去パターンを適用することが 必要な前記単位パターンを決定する工程を備えることを 特徴とする請求項1~10のいずれか1項に記載のバタ ーン形成方法。

【請求項12】 請求項1~11のいずれかのパターン 形成方法によって、画像形成装置の電子放出素子を形成 するための素子電極を形成する工程を具備することを特 徴とする画像形成装置の製造方法。

### 【発明の詳細な説明】

[10001]

【発明の属する技術分野】本発明は、素子電極等のバタ ーンの形成方法および画像表示装置の製造方法に関し、 特に、素子電極対等として用いる単位パターンの周期的 な配列を形成する際に生じる短絡箇所の解消を効率的に できるようにしたものに関する。

[0002]

【従来の技術】従来、画像表示装置として、ブラウン管 (CRT) が広く一般に用いられている。 最近では表示 画面が30インチを超えるようなブラウン管も登場して いる。しかしながら、ブラウン管の場合、その表示画面 を大きくするためには、画面に応じて奥行をより大きく とる必要があり、そうすると重たくなる。そのため、よ り大きな画面で迫力ある画像を見たいという消費者の要 望に応えるには、ブラウン管は、より大きな設置スペー スを必要とし、適しているとは言い難い。そのため、大 きく重いブラウン管 (CRT) に代わって壁掛けできる ように、低消費電力で薄く軽く大画面の平板状画像表示 装置の登場が期待されている。

【0003】平板状画像表示装置としては、液晶表示装 置(LCD)が盛んに研究開発されているが、LCD は、自発光型でないため、バックライトと呼ばれる光源 が必要であり、このバックライトに消費電力のほとんど が使われる。またLCDは光の利用効率が低いため画像 が暗い、視野角に制限がある、20インチを超えるよう な大画面化が難しいといった課題が依然として残ってい る。

【0004】上述のような課題をもつしてDに代わっ て、薄型の自発光型画像表示装置が注目を浴びている。 することで蛍光体を励起し発光させるブラズマディスブレイパネル(PDP)、電界放出型電子放出素子(FE)や表面伝導型電子放出素子を電子源として用い、この電子放出素子から放出された電子を蛍光体に照射することで蛍光体を励起し発光させる平板状画像表示装置などがある。PDPは40インチ程度の大画面のものが市販され始めている。

【0005】上記自発光型の画像表示装置は、LCDに比べ、明るい画像が得られるとともに視野角の問題もない。しかしながら、上記PDPは、大画面化には適して 10いるが、発光輝度やコントラストはブラウン管に比べて劣る。

【0006】一方、FEや表面伝導型電子放出素子を用いた表示装置では、その発光原理はブラウン管と基本的に同一である。そのため、輝度やコントラスト自体ブラウン管と同等のものが達成しえる可能性を有している。【0007】本出願人は自発光型の平板状画像表示装置の中でも、表面伝導型電子放出素子を用いた画像表示装置に着目している。構造が比較的簡易なため、大面積に形成することに適しているためである。

【0008】表面伝導型電子放出素子は、基板上に形成された微粒子からなる導電性薄膜に対して、素子電極と呼ばれる一対の電極から電圧を印加することにより、導電性薄膜の一部に形成された電子放出部から電子を真空中に放出するものである。表面伝導型電子放出素子を用いた画像表示装置の原理は、上記表面伝導型電子放出素子から放出された電子を蛍光体に照射することで発光を得るものである。

【0009】また、本出願人は先に特開平6-3426 36号公報において表面伝導型電子放出素子を電子源と して用いた画像表示装置の一例を開示している。図8は 上記公報で開示している表面伝導型電子放出素子の概略 構成を示す。また、図9は上記公報で開示している表面 伝導型電子放出素子を用いた画像表示装置の概略構成図 を示す。

【0010】図8(a)は表面伝導型電子放出素子構成の平面図、図8(b)は表面伝導型電子放出素子構成の断面図である。同図において、101は絶縁性基板、104は微粒子からなる導電性薄膜、102と103は導電性薄膜104と電気的接続を得るための一対の素子電40極、105は電子放出部である。

【0011】 この表面伝導型電子放出素子において、一対の素子電極102、103の間隔Lは数千A~数百 $\mu$  mに設定され、また素子電極102、103の長さW は、素子電極102、103の抵抗値、電子放出持性等を考慮して数 $\mu$ m~数百 $\mu$ mに設定される。また、素子電極102、103の膜厚 d は、微粒子からなる導電性薄膜 104 と電気的な接続を保つために数百A~数 $\mu$ mの範囲に設定される。素子電極102、103 は、例えば、フォトリソグラフィ技術により形成される。

【0012】微粒子からなる導電性薄膜104の膜厚は、素子電極102、103へのステップカバレージ、素子電極間の抵抗値、フォーミング条件等を考慮して適宜設定されるが、数点~数千点の範囲に設定するのが好ましく、さらに、10点~500点の範囲に設定することがより好ましい。また、導電性薄膜104の抵抗値は、Rsが10²~10² $\Omega$ / $\square$ に設定することが好ましい。なお、Rsは、厚さが t、幅がw、長さが1の薄膜の長さ方向に測定した抵抗をRとするとき、R=Rs(1/w)で表される。また、厚さ t と抵抗率  $\rho$  が一定である場合、Rs= $\rho$ /t で表される。

【0013】図9は、表面伝導型電子放出素子を用いた 画像表示装置の一例を示す概略構成図である。図中、1 005はリアプレート、1006は外枠、1007はフ ェースプレートである。外枠1006、リアプレート1 005およびフェースプレート1007の各接続部を不 図示の低融点ガラスフリット等の接着剤により封着し て、画像表示装置内部を真空に維持するための外囲器 (気密容器) 1010を構成している。リアプレート1 20 005には、基板1001が固定されている。この基板 1001上には、表面伝導型電子放出素子がN×M個配 列形成されている。N、Mは2以上の正の整数であり、 目的とする表示画素数に応じて適宜設定される。また、 表面伝導型電子放出素子1002は、図9に示すとお り、M本の列方向配線1004とN本の行方向配線10 03とにより配線されている。列方向配線1004、お よび行方向配線1003は、例えば、フォトリソグラフ ィ技術により形成される。これら、基板1001、表面 伝導型電子放出素子1002などの複数の電子放出素 30 子、列方向配線1004、行方向配線1003によって 構成される部分をマルチ電子ビーム源と呼ぶ。また、少 なくとも、列方向配線と行方向配線の交差する部分に は、両配線間に不図示の層間絶縁層が形成されており、 列方向配線と行方向配線との電気的な絶縁が保たれてい

【0014】フェースプレート1007の下面には、蛍光体からなる蛍光膜が形成されており。赤(R)、緑(G)、青(B)の3原色の蛍光体(不図示)が塗り分けられている。また、蛍光膜1008をなす上記各色蛍 20015】Dx1~Dxm、Dy1~DynおよびH vは、当該画像表示装置と不図示の電気回路とを電気的に接続するために設けた気密構造の電気接続用端子である。Dx1~Dxmは、マルチ電子ビーム源の行方向配線1003と電気的に接続している。By1~Dynも同様にマルチ電子ビーム源の列方向配線1004と電気的に接続している。また、Hvはメタルバックと電気的に接続している。また、Hvはメタルバックと電気的に接続している。

【0016】上記外囲器(気密容器)の内部は10-6T orr以上の真空に維持されている。そのため、画像表 示装置の表示画面を大きくする程、外囲器(気密容器) 内部と外部との圧力差によるリアプレート1005 およ びフェースプレート1007の変形あるいは破壊を防止 する手段が必要となる。そのため、フェースプレートと リアプレートとの間に耐大気圧支持のためのスペーサあ るいはリブと呼ばれる支持部材 (不図示)を配置する場 合がある。とのようにして、電子放出素子が形成された 基板1001と蛍光膜が形成されたフェースプレート1 10 ルを操作し移動させながら、短絡箇所毎に個別に、短絡 007間は一般に数百µm~数mmに保たれ、外囲器 (気密容器) 内部は髙真空に維持されている。

【0017】以上説明した画像表示装置は、容器外端子 Dx1~Dxm、Dy1~Dyn、および列方向配線1 004、行方向配線1003を通じて各表面伝導型電子 放出素子に電圧を印加することによって、各表面伝導型 電子放出素子から電子が放出される。それと同時に、メ タルバック1009に容器外端子H vを通じて数百V~ 数kVの高電圧を印加することで、表面伝導型電子放出 素子から放出された電子を加速し、フェースプレート 1 007の内面に形成された各色蛍光体1008に衝突さ せる。これにより、蛍光体が励起され発光し、画像が表 示される。

【0018】上記画像表示装置を形成するには、上記電 子放出素子、列方向および行方向配線を多数配列形成す る必要がある。上記電子放出素子、列方向および行方向 配線を多数配列形成する方法として、フォトリソグラフ ィ技術、エッチング技術などが挙げられる。しかしなが ら、例えば、表面伝導型電子放出素子を用いた数十イン チの大画面の画像表示装置を形成する場合、フォトリソ グラフィ技術、エッチング技術を用いるとすれば、対角 数十インチの大型基板に対応する蒸着装置やスピンコー タを始め、露光装置、エッチング装置などの大型製造設 備が必要となるため、製造工程上の取り扱いの難しさや 高コスト化などの問題もある。そこで、比較的安価で、 真空装置などの必要がなく、大面積に対応し得る印刷技 術を用いて、上記電子放出素子、列方向および行方向配 線を多数配列形成することが考えられる。

【0019】本出願人は、先に特開平8-34110号 公報(F146235:磁石などで版離れ)において、 スクリーン印刷技術を用いて、上記列方向および行方向 配線を多数配列形成することを開示している。スクリー ン印刷は、例えば金属粒子を混ぜたインクを、所望のパ ターンの開口を有する版をマスクとして、上記開口部か ら被印刷体である基板上に印刷形成し、その後、焼成を 行なうことで所望のパターンの導体配線などを形成する ものである。

【0020】また、本出願人は、先に特開平8-236 017号公報 (F151905: 凹部深さ規定) におい 放出素子の素子電極を多数配列形成することを開示して いる。オフセット印刷は、例えば、金属粒子を混ぜたイ ンキを所望のバターンの凹部を有する凹版に充填し、と れを円筒状のブランケットと呼ばれる部材が上記凹部に 充填されたインキを受理し、さらに、受理したインキを 被印刷体に転移させ、その後焼成を行なうことで所望の パターンの電極などを形成するものである。また、従 来、電極の短絡欠陥を解消する場合、基板をX-Yテー ブルにおいてレーザを照射しながら、手でX-Yテープ 箇所を除去している。また背景技術として、本出願人に よる特開平4-10325号公報において、電極間に通 電処理を施すことによる短絡部位の解消方法が提案され

# [0021]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述し たオフセット印刷法やフォトリソグラフィ・エッチング 法を用いて、上記表面伝導型電子放出素子の素子電極を 多数配列形成して大面積化して作製する場合、以下のよ うな課題がある。

【0022】基板上に形成する多数対の素子電極を、通 常の印刷法で、大面積の基板上の全素子を短絡欠陥なし で作製することは、インクのつまりやごみといった付随 的な要因とあいまって、難しいという問題がある。ま た、フォトリソグラフィ・エッチング法を用いた場合に おいても、どみの影響等により、全素子を短絡欠陥なし で作製することは難しいという問題がある。したがって 必ず短絡欠陥を解消する必要がある。

【0023】さらに、レーザを用いて、短絡箇所毎に個 30 別に短絡箇所を除去する方法においては、短絡箇所毎に 短絡を除去するためのレーザ照射の軌跡は、短絡部の位 置や短絡の長さや幅によってまちまちであり、短絡箇所 毎に、人間の判断と操作が必要で時間がかかるという問 題がある。

【0024】本発明の目的は、かかる従来の問題点に鑑 み、バターン形成方法およびこれを用いた画像形成装置 の製造方法において、短絡欠陥の解消を効率的に行なえ るようにすることにある。

# [0025]

【課題を解決するための手段】この目的を達成するため 本発明では、電気的に分離されたバターン部分を有する 導体の単位パターンの周期的な配列を基板上に形成する パターン形成工程と、形成された前記パターン部分のう ちで短絡しているものの短絡状態を解消する短絡解消工 程とを有するバターン形成方法において、定型化された 1または複数の除去パターンを前記単位パターンに対し て所定の位置関係で配置し適用して前記除去パターンと 重なる前記単位バターンの不良部分を物理的な加工方法 で除去することができる除去手段を用い、必要な前記単 て、オフセット印刷技術を用いて、上記表面伝導型電子 50 位バターンに対して前記除去バターンを適用して前記短

絡状態の解消を行なうことを特徴とする。

【0026】また、本発明の画像形成装置の製造方法 は、このようなパターン形成方法によって、画像形成装 置の電子放出素子を形成するための素子電極を形成する 工程を具備することを特徴とする。

【0027】とれによれば、必要な単位パターンに対し て定型化された1または複数の除去パターンを適用する だけで短絡状態の解消が行なわれるため、定型的に、し たがって簡便かつ短時間で短絡状態の解消が行なわれ る。したがって、画像形成装置の製造が効率的に行なわ 10 パターン部分の除去を行なうことができる。 れる。

#### [0028]

【発明の実施の形態】本発明の好ましい実施形態におい ては、少なくとも、画像を表示する部分としてブラック ストライプ等により画素毎に区切られたような部分に蛍 光体等が形成された画像表示部を有するフェースプレー トと、一対の電極間に電圧を印加することにより電子放 出部に流れる電流により電子が放出するような電子放出 素子が平面状に画像表示部の画素配置と同等な位置に配 列状に配置された行配線および列配線にそれぞれ接続さ れ、これらに電圧を印加する形態である基板(以下、

「基板」と同義で「リアプレート」を用いる)とにより 構成される画像表示装置の製造において、さらには該フ ェースプレートと該リアプレートの間にあって外周を包 囲する枠からなる画像表示装置の製造において、さらに また、該フェースプレートであるところの画像表示部と リアプレートであるところの電子放出素子が最終的にア ライメントされ張り合わされることにより作製される画 像表示装置の製造に本発明は適用される。すなわち、リ アブレートの電子放出素子を形成するための2つの電気 的に分離された要素からなる単位パターンの周期的な配 列であるところの、第1および第2の一対の素子電極か らなる素子電極対の配列を形成することを主たる目的と する。そして、素子電極を形成する際に発生した電極間 の短絡欠陥である不良箇所に対して、単位パターンを構 成する一対の素子電極のいずれか一方に単一の除去バタ ーンを適用し、物理的な加工方法により電気的に分離す ることにより不良箇所を解消して素子電極を作製し、平 れたパターン部分の短絡状況を調べ、除去パターンを適 用することが必要な単位パターンを決定する。

【0029】前記周期的な配列は、素子電極対を行列状 に多数配置したものであり、各素子電極対において第1 電極と第2電極は行方向に並べて配置される。また、除 去パターンは、第1電極のみに適用され、第1電極の周 囲を囲む矩形状の単一の分離パターンを構成しており、 かつとの分離バターンは単位バターンの列方向の配列ビ ッチ以上の長さを有する。なお、「行方向」、「列方 向」とは、単に方向性を区別するために用いている語で 50 ある)の画素と一対一に対応した位置に来るようになっ

あり、素子電極対において第1電極と第2電極が並んで いる方向をここでは「行方向」と名付けたに過ぎない。 【0030】前記除去手段はレーザ光を照射することに よって前記除去を行なうものであり、除去パターンの適 用に際しては、除去パターンを、前記単位パターン間で 共通する基準点を基準として必要な各単位パターンに対 して所定の位置関係で配置し適用する。基板が透明であ れば、レーザ光を可視光領域のレーザ光とし、除去手段 によって基板の裏面からレーザ光を照射して短絡個所の

【0031】短絡状態を解消するための除去手段は定型 化された1または複数の除去バターンを設定し適用する ための制御手段を有し、この制御手段に対して除去バタ ーンの設定を行なうためのプログラミングを行なうこと ができる。

【0032】第2電極を各列毎に列方向に接続する配線 パターンを形成する工程と、その後に第1電極を各行毎 に行方向に接続する配線パターンを形成する工程とを有 する場合、列方向および行方向の配線パターンを形成し 置され、さらにこの一対の電極は層間絶縁層を介して行 20 た後、配線パターンが除去されないようにレーザ光の出 力を調整して短絡個所のパターン部分の除去を行なうと とができる。

【0033】なお、ここで言う単一の分離パターンと は、プログラムが一種類であるという意味ではなく、数 種類の分離プログラム(分離プログラム=分離パター ン)を組み合わせた場合でも、単位パターンの一方を電 気的に分離する機能を備えており、かつ、いずれの単位 パターンの短絡箇所に対しても共通の分離プログラム (分離プログラム=分離パターン)を適用して短絡箇所 を除去する方法に対して、この表現を用いている。 【0034】次に、リアプレート上に形成した素子電極 の短絡欠陥部を解消する工程(以下「修復工程」と称 す)について詳しく説明する。修復工程の前工程でリア プレート上に形成する単位パターンの周期的な配列とし ての素子電極は、フォトリソ・エッチング法やオフセッ ト印刷法を用いて実施する。たとえば、フォトリソ・エ ッチング法であれば、リアプレートとしてガラス等の材 質でできている平板状のものを用い、これに電極部材を スパッタ法で成膜する。とれにレジストを塗布し、電極 板型画像形成装置を製造する。この際、電気的に分離さ 40 パターン付きフォトマスクを用いて露光し、さらにレジ ストの現像を行ない、次にドライエッチング法によって 露出している電極部材をエッチングし、その後、レジス トを除去することにより電極を形成する。また、オフセ ット印刷法を用いる場合は、リアプレート上に、電極部 材として、たとえば白金を主成分とする有機金属ペース ト等を用いて導電性薄膜の素子電極を形成する。いずれ の場合も、素子電極のパターンは、後工程で位置合せし て組み立てられるフェースプレート(これはRGBの蛍 光体が縦と横に一定のピッチで画素として並んだもので

30

ている。したがって、上下および左右の画素ピッチは上 下方向と左右方向に隣接する素子電極のビッチと基本的 には同一である。

【0035】とのようにして形成した素子電極は、パタ ーン検査を実施すると、どみ等の問題で部分的に短絡欠 陥が発生している部分が見受けられることがある。素子 電極の短絡欠陥は、単位パターンの素子電極が仮に左右 に並んでいるとすると、種類としては、当該左側電極と 当該右側電極のいわゆる電極間の短絡、当該左側電極と 左側に隣接する右側電極の短絡、当該右側電極と右側に 10 隣接する左側電極の短絡、当該左側電極と上側に隣接す る左側電極の短絡、当該左側電極と下側に隣接する左側 電極の短絡、当該右側電極と左側に隣接する右側電極の 短絡などがあり、実際の短絡欠陥としては、前記例を含 む数種類の短絡が、短絡する位置や幅を変え、組み合わ さって連続した状態等で発生する。

【0036】本発明では、いずれの短絡バターンが発生 しても、当該電極の必ずいずれか一方(第1電極)を上 下または左右の電極ビッチのいずれか一方の電極ビッチ の除去パターンを用いて物理的な加工方法で電気的に分 離する。さらに隣接する電極間とで短絡がある場合は、 隣接する電極対の一方(電極対は変わっても同じ側の第 1電極)を同様の単一の除去パターンを用いて物理的な 加工方法で電気的に分離する。これを各短絡欠陥部に対 して繰り返すことにより、基本的にすべての短絡欠陥の 修復を可能とするものである。

【0037】この際、決められた一方の電極(第1電 極)を分離する方法として、例えばレーザを用いること ができる。リアプレートをXYテーブルに載せた状態 で、レーザを照射することにより電極の短絡欠陥を分離 する。また、XYテーブルによりリアプレートを動かす 方法以外に、門型のフレームにレーザをマウントし、レ ーザヘッドがXY方向に移動してリアプレートを加工す る方法によっても同様に作製できる。またこのときに使 用する除去パターンとしては、あらかじめプログラミン グされたプログラムの単一除去パターン1種類あるいは 数種の除去パターンを組み合わせたものを用いる。たと えば、分離する電極として決められた側の電極が仮にべ タ膜状にすべて短絡している場合は、電気的に導通がな 40 くなるようにベタ膜を完全に分離することが可能なよう にした除去パターンを用いる。さらにこの除去パターン は、上下または左右のいずれか一方に関して電極ビッチ を超えた長さまで電極部材を分離することができるサイ ズのパターンとなっている。この除去パターンによれ は、当該電極と隣接する電極部を修復する場合、それぞ れの除去パターンの軌跡が隣接部でオーバーラップする ようになっているため、電気的に完全に分離することが できる。

【0038】とのようにして、電極の短絡部分に対して 50 した除去パターンを用いて、基板の表側や裏面から可視

10

修復を行なうことにより、リアプレート上に短絡欠陥の ない素子電極が完成する。さらに、単位パターンのいず れか一方(第2電極)が予め単位パターンを形成する時 点で隣接する単位パターンの一方(第2電極)と電気的 に連結されているパターンである場合は、連結されてい ない側の単位パターンの一方(第1電極)に対して該バ ターンを電気的に分離するように囲むような除去パター ンを用いる。あるいは、単位パターンの形成後に単位パ ターンの双方にそれぞれ電圧を供給するために配線パタ ーンを作製する場合は、単位パターンのいずれか一方 (第2電極)と隣接する単位パターンの一方(第2電 極)とが最初に電気的に連結されるパターンに対して反 対側の先に連結されない側の単位バターンの一方(第1 電極) に対して該バターンを電気的に分離するように囲 むような除去パターンを用いる。いずれの場合も、除去 バターンは、先に連結されるバターンの連結方向(列方 向) の周期サイズ以上の除去パターンを当該単位に適用 することにより、隣接する単位バターンに短絡欠陥があ ったとしてもそれぞれの単位パターンに対して単一の除 (列方向の配列ピッチ)を超えた範囲まで加工する単一 20 去パターンを実施することにより結果としてすべての単 ーパターンの一方(第1電極)を電気的に分離すること ができる。

> 【0039】後から隣接する単位パターンの一方を連結 する場合の作製方法としては、たとえばスクリーン印刷 法が適用できる。との方法は、まず一対の電極の片方 (第2電極) に接するように列方向の配線を作製した 後、もう一方の電極(第1電極)の一部が露出するよう にしたパターンの層間絶縁層を配し、さらにその上層に 露出した電極部分とコンタクトするように行方向の配線 を、平面状のリアプレートを上方から見て列方向配線と ほぼ直行する方向に作製する。このようにすることによ って、前工程でリアプレート上に複数配置された電極に 対して電力を供給可能な配線パターンを作製し、リアプ レート上に素子電極と配線を作製する。

> 【0040】さらに、リアプレート上に形成した素子電 極を修復する工程について、別の形態を説明する。ま ず、電極を形成する工程は前記と同様に、電極部材をリ アプレート上に形成した後、スクリーン印刷法等の方法 によって、電極の片側に接するように列方向の配線を作 製する。さらに、もう一方の電極であるところの列方向 配線と接していない側の電極(第1電極)の一部が露出 するようにしたパターンの層間絶縁層を作製する。次 に、層間絶縁層の一部から露出している電極部分とコン タクトするように行方向の配線を平面状のリアプレート を上方から見て列方向配線とほぼ直行する方向に作製す る。とのような方法により、各対の素子電極に電力を供 給可能な配線パターンを作製した後、行方向配線と列方 向配線のそれぞれについてオープン・短絡チェックを実 施し、素子電極の短絡が発見された場合には、先に説明

光のレーザを用いて修復を行なう。この場合、行方向配線の下に位置する絶縁層部分を介して、可視光のレーザを照射して、電極部材を修復する方法や、リアプレートの裏面側より電極部材を修復する方法も実施することができる。この裏面側からの加工の方法によれば、素子電極はリアプレートを介して第1層目にあるため、電極間のどのような短絡欠陥に対しても自由に加工することが可能である。また、この裏面からの加工方法は、リアプレート上に単位パターンを形成した後、いずれの製造工程にある場合でも、裏面から修復作業が可能であること 10 に特徴がある。

77

【0041】このように可視光のレーザを用いて、層間 絶縁層、あるいはリアプレートを介して電極部材の加工 が可能なものは、ガラス質等で構成された略透明な層間 絶縁層の場合やリアプレートが透明なガラス等でできている場合である。可視光のレーザとしては、YAG第二 高調波レーザの波長532nm等を用いることができる

【0042】また他に、波長1000nmから100nmあたりの可視光またはその近傍の波長のレーザを用い 20 て、素子電極を修復することも可能であり、たとえば、波長1064nmのYAGレーザ、波長355nmのYAG第三高調波レーザ、波長1046nmのYLFレーザ、波長523nmのYLF第二高調波レーザや、その他の波長をもつ各種レーザが使用できる。

【0043】以上説明したように、電極部材として使用することができる導電性薄膜としては、たとえば貴金属類の金、白金などや電極材料として一般的な、銅、ニッケル、チタン、タングステン、アルミニウム、タンタルなど、あるいはこれらの合金や積層構造を用いることが30できる。これらは、各種成膜法、フォトリソ法や印刷法を用いて、特にオフセット印刷法による場合は白金等を薄膜として作製することができる。

【0044】また、配線の形成には、素子電極に供給する電流密度を稼ぐためには厚膜化が必要であるため、印刷法が適している。中でもスクリーン印刷によれば、銀やこれらの合金材料を中心に、厚さ20μm以上の厚膜印刷が可能であり、これを配線として使用することができる。

【0045】このようして作製された素子電極部材と厚 40 膜配線は、前記レーザにより、照射エネルギーに準じて、薄膜の電極部材のみ選択的に加工できる特性があることを本発明者は実験により得ており、電極部材のみリアプレートの裏面から選択的に除去することが可能であったため、この方法により素子電極部材を配線作製後に加工する工程を実現した。

【0046】以上述べたような素子電極の修復方法を用いた画像表示装置の製造方法が適用できる平板状画像表示装置は、その表示方法に電子を加速して蛍光体を発光させる構造のもの、すなわち少なくとも電子放出素子と 50

蛍光体が画像表示装置内に配置されているものであって、電子を空間に放出させるために真空を要するものである。該電子放出素子として表面伝導型のものを用いた画像表示装置に使用することができる。本発明の製造方法によって製造した画像形成装置は、テレビジョン放送の表示装置、テレビ会議システムやコンピュータ等の表示装置の他、感光性ドラム等を用いて構成された光ブリンタとしての画像形成装置等としても用いることができる。

【0047】本発明のパターン形成方法および画像表示 装置の製造方法によれば、いろいろな短絡欠陥に対し て、基本的に1つの除去パターンによって、全ての短絡 部分の修復が可能である。

[0048]

【実施例】以下、実施例により本発明をさらに具体的に 説明する。

[実施例1]図1および図2は本発明の第1の実施例に 係る素子電極の修復方法を示す図である。図1(a)は 電極部の拡大図であり、電極部材修復前の状態を示し、 図1(b)は電極部の拡大図であり、電極部材修復後の 状態を示す。図2では正常な部分の素子電極および短絡 欠陥が生じている部分の素子電極を拡大して示してい る。図2において、1はリアプレート、2はリアプレー ト1上の素子電極エリア、3は左側素子電極、4は右側 素子電極、5~12は短絡欠陥、5は左側電極と右側電 極の電極間短絡、6は左側電極と左側に隣接する右側電 極の短絡、7は右側電極と右側に隣接する左側電極の短 絡、8は左側電極と上側に隣接する左側電極の短絡、9 は左側電極と下側に隣接する左側電極の短絡、10は右 側電極と左側に隣接する右側電極の短絡、11は膜残り の多いベタ膜状の欠陥、12はその他の短絡欠陥であ る。図1において、21は除去パターン、P1は縦方向 の電極間ピッチ、P2は縦方向の画素ピッチである。単 位パターンの一方(電極4)が予め連結されている。 【0049】まず、ソーダ石灰ガラスを使用して構成し たリアプレート1上に、印刷法の1つであるオフセット

たリアプレート1上に、印刷法の1つであるオフセット 印刷法により電極3と4を形成した。電極3と4は、後の工程においてリアプレートとアライメントされるフェースプレートの行列方向に一定のピッチで構成される複数の画素の画像表示領域とほぼ同等の位置に対応する素子電極エリア2に、画素の行方向ピッチおよび列方向ピッチP2と同等のピッチ(行方向ピッチおよび列方向ピッチP1)で電極が対応するようオフセット印刷用の版を事前に作製したものを用い、これに白金を主成分とする有機金属ペーストを配し、スキージングし、受理、転移工程を行ない、さらにリアプレート上に形成した電極部材を乾燥・焼成して図2中の円A内のように作製した。電極ピッチサイズは行側ピッチ290μm、列側ピッチP1=650μmとした。

0 【0050】次に、パターン検査機よって短絡欠陥を検

30

除去バターンである。また、Plは縦方向の電極間ビッ チ、P2は縦方向の画素ピッチである。単位パターンの 一方(右側素子電極4)は予め連結されている。

【0055】まず、素子電極3、4を実施例1と同様に オフセット印刷法により形成した。電極ビッチサイズは 実施例1と同様に行側ピッチ290μm、列側ピッチP  $1 = 650 \mu m とした。$ 

【0056】次に、パターン検査機よって短絡欠陥を検 査した。

【0057】次に、短絡欠陥の修復を行なった。すなわ ちまず、リアプレート上の電極の短絡欠陥に対して、除 去パターン23(23-1~23-7)のようにレーザ を照射するように予め加工パターンをプログラムしたレ ーザ加工機を用意した。この除去パターンの縦側の長さ は、電極ピッチP1を超えた長さの710µmとした。 とのプログラムは、一点鎖線90で区分されるような各 画素エリアに 1 対 1 で対応する素子電極対それぞれに仮 想される加工基準点22にレーザの光軸をアライメント すれば加工基準点22を基点に相対移動して除去パター ン23の実線の部分にレーザを照射するようにプログラ ミングされている。レーザ加工機は、ビームサイズが可 変できるものであり、用いたビームサイズは2種類であ り、除去バターン23のうちコの字状の太いバターン2 3aに対しては60×60 (μm)のビームを用い、細 い部分23 bに対しては、左側電極と右側電極間のギャ ップ間隔20μmと同じ20×20(μm)のビームを 用いた。このように予めプログラミングされた除去パタ ーン23を、図3(a)のような短絡欠陥に対して、そ れぞれの電極部の加工基準点より、除去パターン23-1~23-7を適用し、レーザ加工を7回実施すること により、図3(b)のように除去パターンと重複する素 子電極の短絡部分を除去した。さらに、その他の欠陥部 に対して、同様にして除去パターン23をレーザ照射す るプログラムにより修復を実施した。

【0058】このような方法によって、リアプレート上 に短絡のない素子電極対を、素子電極エリアすべてにわ たって作製することができた。

【0059】本実施例によれば、それぞれ短絡欠陥の存 在する電極部分に対して、縦方向の電極ピッチP2を超 えた単一の除去パターンを繰り返して実行するだけで、 いかなる短絡欠陥パターンであろうとも、左側の素子電 極3を電気的に完全に分離することができる。このた め、短絡欠陥の場所や大きさに左右されず、いずれの欠 陥に対しても1種類のプログラムの実行で修復ができ、 工程を単純化した修復が可能となる。さらに、ビーム幅 を可変することにより、パターンの間隔に余裕のあると ころは幅広のレーザ光を照射して短絡部の修復幅を広く することができるため、絶縁距離を稼ぐことができ、ま た余裕の無いところは素子電極間のギャップ幅に沿った

査した。図2中の円A内には、丸aで囲んだ部分の素子 電極を拡大して示している。また、円B内には丸bで囲 んだ部分の短絡欠陥5~12のある状態の素子電極を拡 大して示している。図1(a)は図2の円B内の短絡欠 陥を拡大して示す。

【0051】次に、図2の円B内のような短絡欠陥を修 復した。すなわちまず、リアプレート上の電極の短絡欠 陥に対して、除去パターン21(21-1~21-7) のようにレーザを照射するように予め加工パターンをプ ログラムしたレーザ加工機を用意した。除去パターンの 10 **縦側の長さは、電極ピッチP1を超えた長さの770**μ mとした。このプログラムは一点鎖線90で区分される ような各画素エリアに1対1で対応する素子電極対それ ぞれに仮想される加工基準点22にレーザの光軸をアラ イメントすれば加工基準点22を基点に相対移動して除 去バターン21の部分(実線部分)にレーザを照射する ようになっている。このように予めプログラミングされ た除去パターン21を、図1(a)のような短絡欠陥に 対して、それぞれの電極部の加工基準点より、除去バタ ーン21-1~21-7として7回適用してレーザ加工 20 を実施することにより、図1(b)のように除去パター ンと重複する素子電極の短絡部分を除去した。このと き、レーザ加工は、リアプレートをレーザ加工機のXY テーブルに置き、XY方向の機械的アライメントとθ方 向のソフト的アライメントにより $XY\theta$ アライメントを 行ない、レーザは波長1064mmのYAGレーザを使 用し、レーザ光のスポットサイズを縦16μm×横16 μmとして行なった。さらに、その他の欠陥部に対し て、同様にして、除去パターン21をレーザ照射するプ ログラムにより、修復を実施した。

【0052】以上の結果、リアプレート上に短絡のない 多数対の電極を、素子電極エリア2すべてにわたって作 製することができた。

【0053】本実施例によれば、それぞれ短絡欠陥の存 在する電極部分に対して、縦方向(列方向)の電極ビッ チP1を超えた単一の除去パターン21を繰り返して実 行するだけで、いかなる短絡欠陥パターンであろうと も、各対の左側の素子電極を電気的に完全に分離するこ とができる。したがって、短絡欠陥の場所や大きさに左 右されず、いずれの欠陥に対しても1種類のプログラム 40 の実行で修復ができるため、工程を単純化した修復が可 能となる。さらに、この修復を実施することにより、完 全な修復が可能となり、短絡欠陥の無い電極を作製する ことができる。

【0054】[実施例2]図3は本発明の第2の実施例 に係る素子電極の修復方法を示す図であり、同図(a) は図2の円B内の電極部の短絡欠陥の拡大図であり、電 極部材修復前の状態を示しており、同図(b)は電極部 の拡大図であり、電極部材修復後の状態を示す。同図に おいて、3は左側素子電極、4は右側素子電極、23は 50 幅のレーザ光を照射することができ、設計どおりのギャ

ップ幅で作製することが可能となる。したがって、この 修復を実施することにより、完全な修復が可能となり、 短絡欠陥の無い電極を作製することができる。

15

【0060】[実施例3]図4は本発明の第3の実施例 に係る素子電極の修復方法を示す図である。同図(a) は電極部の短絡欠陥部分の拡大図であり、電極部材修復 前の状態を示し、同図(b)は電極部の拡大図であり、 電極部材修復後の状態を示す。同図において、3は左側 素子電極、4は右側素子電極、24および25は除去バ ターンである。また、P1は縦方向の電極間ピッチ、P 10 2は縦方向の画素ピッチである。単位パターンの一方 (右側素子電極4)は予め連結されている。

【0061】まず、素子電極3、4を実施例1と同様に オフセット印刷法により作製した。電極ビッチサイズは 実施例1と同様に行側ピッチが290μm、列側ピッチ  $P1 = 650 \mu m とした。$ 

【0062】次に、短絡欠陥の検査をパターン検査機に よって行なった。次に、短絡欠陥の修復を行なった。す なわちまず、リアプレート上の電極の短絡欠陥に対し て、除去バターン24 および25のようにレーザ光を照 20 射するように予め加工バターンをプログラムした2つの プログラムによる除去パターンを準備したレーザ加工機 を用意した。除去バターン24は縦側で、長さが電極ビ ッチP1を超えた長さの710µmであり、ビーム幅は 60×60 (µm) とした。除去パターン25は左側電 極3と右側電極4の間のギャップ部の加工を目的にビー ム幅は20×20 (μm) とした。除去パターン24お よび25のプログラムはいずれも、実施例1で述べたよ うに加工基準点22にレーザ光の光軸をアライメントす れば、加工基準点22を基点に相対移動し、所定の位置 30 にレーザを照射するようになっている。このように予め プログラミングされた除去パターン24および25を、 図4 (a) のような短絡欠陥に対して適用し、それぞれ の電極部の加工基準点より、必要に応じて除去パターン 24および25によるレーザ加工を図4(a)のように 実施した。このとき、電極3、4間のギャップ部の加工 が必要な場合は除去パターン25のプログラムを起動し て適用し、これ以外の短絡欠陥部分に対しては除去バタ ーン24のプログラムを起動して加工を実施した。との 結果、図4(b)のように、起動した除去パターンと重 40 複する素子電極の短絡部分を除去することができた。さ らに、その他の欠陥部に対して、同様に除去パターン2 4や25をレーザ照射するプログラムにより修復を実施 した。

【0063】とのような方法によって、リアプレート上 に短絡のない一対の電極を、素子電極エリアすべてにわ たって作製することができた。

【0064】本実施例によれば、短絡欠陥が存在する電 極部分に対して、縦方向の電極ビッチを超えた除去バタ

ターンであろうとも、左側の素子電極3を電気的に完全 に分離することができる。したがって、短絡欠陥の場所 や大きさに左右されず、いずれの欠陥に対しても2種類 のプログラムの実行で修復ができるため、工程を単純化 した修復が可能となる。 これは左側電極3を分離すると いう意味では、2種類のプログラムの実行により、完全 に分離することができるために、基本的に1種類のプロ グラムにより除去パターンを実行することと同じ意味と なる。ただし、2種類のプログラムにより加工すること により、電子放出素子部分となる重要な部分である素子 電極3、4間のギャップ部に欠陥が無い場合には、無用 なレーザ照射を避けることができるというメリットがあ る。さらに、2種類のプログラムによりピーム幅を変え て修復するととにより、パターンの間隔に余裕のあると ころは幅広のレーザを照射して短絡部の修復幅を広くす ることにより絶縁距離を稼ぐことができ、また余裕の無 いところは素子電極間のギャップ幅に沿った幅のレーザ を照射することにより設計どおりのギャップ幅を作製す ることが可能となる。したがって、この修復を実施する ことにより、完全な修復が可能となり、短絡欠陥の無い 電極を作製することができる。

【0065】 [実施例4] 図5は本発明の第4の実施例 に係る素子電極の修復方法を示す図である。同図(a) は素子電極形成後さらに列配線および行配線を形成した 後の電極部短絡欠陥の拡大図であり、電極部修復前の状 態を示す。同図(b)は修復後の状態を示す。同図にお いて、3は左側素子電極、4は右側素子電極、13~1 5は短絡欠陥、26は除去パターン、31は列配線、3 2は絶縁層、33は行配線である。単位パターンの形成 後に素子電極が順次連結されている。

【0066】まず、素子電極3、4を実施例1と同様に オフセット印刷法により形成した。電極ピッチサイズも 実施例1と同様に行側ピッチが290μm、列側ピッチ P1=650μmとした。次にスクリーン印刷法を用い て、列側電極であるところの右側素子電極4の上に右側 素子電極4を接続する目的で列配線31を形成した。列 配線31は、ペーストとしてAgペーストを使用し、印 刷、乾燥、焼成工程を経て、Agの列配線として形成し た。さらに層間絶縁層32を形成した。この層間絶縁層 32は左側電極3の上側の一部分が露出し、次の工程で 形成する行配線33とコンタクトして電圧の供給が可能 なように部分的にくびれたパターンにしてあり、ガラス ペーストにより作製した。また、行配線33をAgペー ストにより、絶縁層32の上部に作製した。これによ り、リアプレート上に、多数対の素子電極とこれらに電 圧を供給することが可能な行列配線が形成された。

【0067】次に、短絡欠陥を探すために、行列配線を セレクトしながらオープンと短絡をチェックすることに より、行列部の短絡欠陥や隣接配線の短絡チェックを行 ーンを繰り返して実行するだけで、いかなる短絡欠陥パ 50 なった。この結果を元に、実際の欠陥部を観察するため

にレーザ加工機のXYテーブルにリアプレートを載せ、 観察した。

17

【0068】このようにして発見した短絡欠陥13~1 5に対し、次のようにして修復を行なった。まず、リア プレート上の電極の短絡欠陥に対して、除去パターン2 6に従ってレーザ光を照射するように予め加工パターン をプログラムした除去パターンを準備したレーザ加工機 を用意した。除去パターン26は縦側の長さが電極ビッ チを超えた長さの710μmとし、ビーム幅は60×6  $0 (\mu m)$  および  $16 \times 16 (\mu m)$  とした。除去パタ 10 ーン26のプログラムはいずれも、実施例1で述べたよ うに加工基準点にレーザ光の光軸をアライメントすれば 加工基準点を基点に相対移動して所定の位置にレーザを 照射するようになっている。

【0069】次に、このように予めプログラミングされ た除去パターン26を、図5(a)のような短絡欠陥に 対して、それぞれの電極部の加工基準点より、除去バタ ーン26によるレーザ加工を実施した。この結果、図5 (b) のように、素子電極の短絡部分を除去することが できた。このとき、波長532nm付近のYAG第二高 20 調波のレーザを使用して除去パターン26の加工を行な った。レーザ光はパルス状に連続的に照射した。このと きのレーザ出力は、Qスイッチ周波数5~10kHz (パルス幅92~145nsec)で、ビームサイズが 約20×20 (μm) のときには2~15×10の (-6) 乗J/パルス付近であり、ビームサイズが約50× 50 ( $\mu$ m) のときには10~120×10の(-6) 乗 J / パルス付近であった。この出力により、Agを主 成分とした列配線31や行配線33、およびガラス質の 絶縁層32は、損傷せず(中でもQスイッチ10kHz 30 付近が良い)、電極部材のみ選択的に加工されるという 条件により加工を実施することができた。これは、配線 31、33はレーザの出力が低いために損傷せず、層間 絶縁層はガラス質のほぼ透明部材であるため、波長53 2 n mのレーザは透過し、結果的に薄い膜の電極部材の み加工できるということを意味する。

【0070】このような方法によって、リアプレート上 に短絡のない多数対の電極を、素子電極エリアすべてに わたって作製した。

【0071】本実施例によれば、短絡欠陥の存在する電 40 極部分に対して、縦方向の電極ビッチを超えた単一の除 去パターンを繰り返して実行するだけで、いかなる短絡 欠陥パターンであろうとも、左側の素子電極3を電気的 に完全に分離することができる。したがって、短絡欠陥 の場所や大きさに左右されず、いずれの欠陥に対しても 1種類のプログラムで修復ができるため、工程を単純化 した修復が可能となる。さらに、配線形成後に修復が可 能であるため、素子電極形成後に、バターン検査機によ る短絡部分の見逃しがあった場合でも、それを修復する 加工が可能であり、さらなる歩留りの向上を図ることが 50 し、除去パターン27によるレーザ加工をリアプレート

できる。したがって、この修復を実施することにより、 完全な修復が可能となり、短絡欠陥の無い電極を作製す ることができる。

【0072】 [実施例5] 図6は本発明の第5の実施例 に係る素子電極の修復方法を示す図であり、リアプレー トを裏面から見た状態を示している。同図(a)は素子 電極形の成後、さらに列配線および行配線を形成した後 の電極部短絡欠陥16の拡大図であって電極部修復前の 状態を示しており、同図(b)は修復後の状態を示す。 同図において、3は左側素子電極、4は右側素子電極、 16は短絡欠陥、27は除去パターン、31は列配線、 32は絶縁層、33は行配線である。単位パターンの形 成後に、素子電極は順次連結されている。

【0073】まず、実施例1と同様にオフセット印刷法 により電極3、4を形成した。電極ビッチサイズは実施 例1と同様に行側ピッチが290μm、列側ピッチP1  $=650 \mu m$ であった。

【0074】次に、スクリーン印刷法を用いて、列側電 極であるところの右側素子電極4の上に列配線31を形 成した。このとき、ペーストとしてAgペーストを使用 し、印刷、乾燥、焼成工程を経てAgの列配線を作製し た。さらに、層間絶縁層32を形成した。この層間絶縁 層32は、左側電極3の上側の一部分が露出して次の工 程で形成する行配線33とコンタクトして電圧の供給が 可能なように部分的にくびれたパターンにしてあり、ガ ラスペーストにより作製した。最後に、行配線33をA gペーストにより、絶縁層32の上部に作製することに より、リアプレート上に、一対の素子電極とこれに電圧 を供給可能な行列配線を作製した。

【0075】次に、短絡欠陥を探すために、行列配線3 1、33をセレクトしながらオープンと短絡をチェック することにより、行列部の短絡欠陥や隣接配線の短絡チ ェックを行なった。この結果を元に、実際の欠陥部を観 察するためにレーザ加工機のXYテーブルにリアプレー トを載せ、観察した。

【0076】次に、とのようにして発見した図6(a) の電極の短絡欠陥16に対して、修復を行なった。すな わちまず、リアプレート上の電極の短絡欠陥に対して、 除去パターン27のようにレーザ光を照射するように予 め加工パターンをプログラムした除去パターンを準備し たレーザ加工機を用意した。除去パターン27は縦側の 長さが電極ピッチを超えた長さの710μmとし、ビー ム幅は60×60 (μm) および16×16 (μm) と した。除去パターン27のプログラムはいずれも実施例 1で述べたように加工基準点にレーザ光の光軸をアライ メントすれば加工基準点を基点に相対移動し所定の位置 にレーザ光を照射するようになっている。このように予 めプログラミングされた除去パターン27を、短絡欠陥 16に対して、それぞれの電極部の加工基準点より適用 の裏面側より実施した。との結果、図6(b)のように 素子電極の短絡部分を除去することができた。このとき 使用したレーザは波長532nm付近のYAG第二高調 波のものであり、これにより除去パターン27の加工を 実施した。このとき、レーザ光はパルス状に連続的に照 射した。このときのレーザ出力は、Qスイッチ周波数が 5~10kHz (パルス幅92~145nsec)で、 ピームサイズが約20×20 ( $\mu$ m) のときには2~1 5×10の (-6) 乗J/パルス付近で加工し、ビーム サイズが約50×50 ( $\mu$ m) のときには10~120 10  $\times 100(-6)$ 乗J/パルス付近で加工した。この出 力により、Agを主成分とした列配線31や行配線3 3、およびガラス質の絶縁層32、さらにガラス質のリ アプレートは損傷せず(中でもQスイッチが10kHz 付近が良い)、電極部材のみ選択的に加工されるという 条件により加工を実施することができた。これは、配線 はレーザの出力が低いために損傷せず、層間絶縁層やリ アプレートはガラス質の透明部材であるために波長53 2 n mのレーザは透過し、結果的に薄い膜の電極部材の み加工できるということである。

19

【0077】このような方法によって、リアプレート上 に短絡のない一対の電極を、素子電極エリアすべてにわ たって作製することができた。

【0078】本実施例によれば、短絡欠陥の存在する電 極部分に対して、縦方向の電極ビッチを超えた単一の除 去パターンを繰り返して実行するだけで、いかなる短絡 欠陥パターンであろうとも、左側の素子電極を電気的に 完全に分離することができる。したがって、短絡欠陥の 場所や大きさに左右されず、いずれの欠陥に対しても1 種類のプログラムで修復ができるため、工程を単純化し た修復が可能となる。さらに、配線形成後にリアプレー トの裏面から修復が可能なため、素子電極形成後に、パ ターン検査機の短絡欠陥の見逃しが有った場合でも、こ れを修復する加工が可能であり、さらに、裏面から加工 することにより、最下層に位置する素子電極は、何も遮 るパターンが無いために、素子電極のすべての部分にレ ーザを照射することが可能である。したがって、いかな る位置の短絡欠陥でも修復が可能であるため、さらなる 歩留りの向上を図ることができる。したがって、この修 絡欠陥の無い電極を作製することができる。

【0079】[実施例6]次に、これまでの実施例1~ 5のように作製したリアプレートをフェースプレートと 貼り合わせて画像表示装置を作成した例を示す。図7 は、リアプレートとフェースプレートの貼合せを説明す るための画像表示装置の組立装置の図である。同図にお いて、1はリアプレート、71はフェースプレート、7 2は枠、73はフリット、74はリアプレート側のアラ イメントマーカ、75はフェースプレート側のアライメ

ブレート、78はテーブル、79は2方向移動機構、8 0は組立装置フレーム、81は画像認識カメラである。 【0080】まず、実施例1~5のいずれかのような方 法によって作製された素子電極並びに配線パターンを有 するリアプレート1を、XYθテーブル78上に設けた 下側加熱プレート76上に置き、不図示のピンにより取 り付けた。また、組立装置フレーム80に設けた乙方向 移動機構79に取り付けてある上側加熱プレート77に は、ブラックストライプにより画素毎に区切られ各画素 には蛍光体が形成された画像表示部を有するフェースプ レート71を不図示のピンにより取り付けた。下側加熱 プレート76および上側加熱プレート77はカートリッ ジヒータを内蔵し独自に加熱が可能なものである。リア プレート1とフェースプレート71には、事前にアライ メントマークが形成してあり、このマークは、島状の円 形でも十字型でもよい。また、形成のタイミングと方法 は、リアプレート1においては、電極部材印刷時でも列 側配線印刷時でも行側配線印刷時でもよいが、本実施例 では、行側配線印刷時に版に円形のアライメントマーク 20 74を設けたものを使用して形成し、フェースプレート 71 においてはブラックストライプの形成時に円形のア ライメントマーク75を設けたものを使用して形成し た。

【0081】さらに、リアプレート1上に枠72を配置 し、枠72の上とリアブレート1の上には事前にフリッ トガラスペーストを仮焼成したフリット73を形成した ものを配置した。フリットガラスとしては、410℃付 近が作業温度(フリットガラスが溶解し封着作業が可能 な温度)である低融点封着ガラスを使用した。

【0082】この状態で、リアプレート1上の枠72と フェースプレート71が突き当たらないように数mmの 間隔を保持した状態で、下側および上側の加熱プレート 76と77の加熱を開始した。この時、組立装置フレー ム80に固定された画像認識カメラ81により、下側加 熱プレート76の穴からリアプレート側のアライメント マーカ74とフェースプレート側のアライメントマーカ 75を監視し、所望の位置にフェースプレート71とリ アプレート1がアライメントされるように、テーブル7 8のXYθを制御し、アライメントを行なった。ホット 復を実施することにより、完全な修復が可能となり、短 40 プレート76、77の温度がフリットガラスの作業温度 付近になったら、乙方向移動機構79により、フェース プレート71を下降させ、枠72上のフリット73とと もに、枠72やリアプレート1に押し付けた。その後、 加熱プレート76、77の温度を下げていった。アライ メント作業をフリットガラスの粘度が高くなり、XYθ テーブル78をフリーにしても、フェースプレート71 とリアプレート1のアライメントがずれないくらいの温 度まで継続した後、XYθテーブル78をフリーにし た。その後、常温付近になったら、貼り合わされたフェ ントマーカ、76は下側加熱プレート、77は上側加熱 50 ースプレート71やリアプレート1、すなわち画像表示 装置を加熱プレート76、77から取り出ことにより画 像表示装置の製造を完了した。

【0083】 このようにすることにより、リアプレート 1上に作製した複数対の素子電極を、フェースプレート 71の複数の画素に対応するように位置合せすることが できる。

### [0084]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、定 型化された除去バターンを適用するだけで、効率的にす べての素子電極等の短絡欠陥を修復することができる。 10 表示装置の一例を示す概略構成図である。 これにより、作業を単純化し、短絡の修復に要する時間 を少なくすることができる。また、修復に可視光のレー ザを用いることにより、薄膜の素子電極を効果的に除去 することが可能となり、かつ、いかなる工程のタイミン グにおいても短絡欠陥を修復することが可能となる。し たがって、表面伝導型の電子放出素子を有する大画面で 平板型の画像表示装置の製造を効率的に行なうことがで きる。

#### 【図面の簡単な説明】

の修復方法を示す説明図である。

【図2】 正常な部分の素子電極および短絡欠陥が生じ ている部分の素子電極を拡大して示す説明図である。

【図3】 本発明の第2の実施例に係る素子電極の修復 方法を示す説明図である。

【図4】 本発明の第3の実施例に係る素子電極の修復 方法を示す説明図である。

\*【図5】 本発明の第4の実施例に係る素子電極の修復 方法を示す説明図である。

【図6】 本発明の第5の実施例に係る素子電極の修復 方法を示す説明図である。

【図7】 本発明の第6の実施例に係る画像表示装置の 組立装置の断面図である。

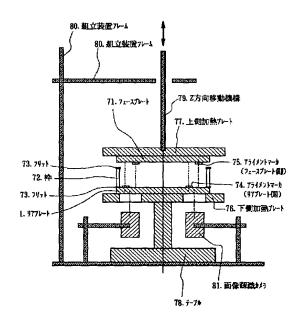
【図8】 従来の表面伝導型電子放出素子の一例を示す 模式図である。

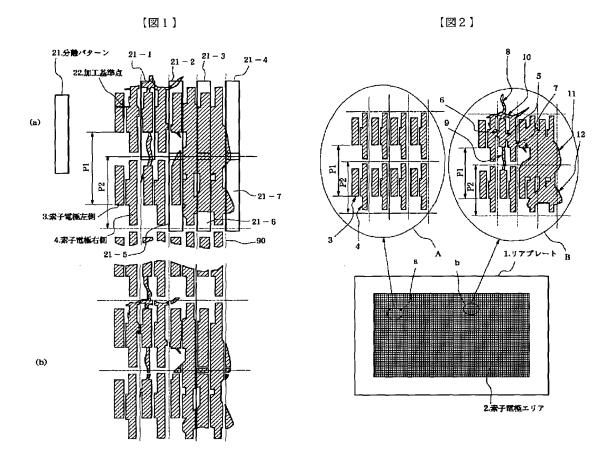
【図9】 従来の表面伝導型電子放出素子を用いた画像

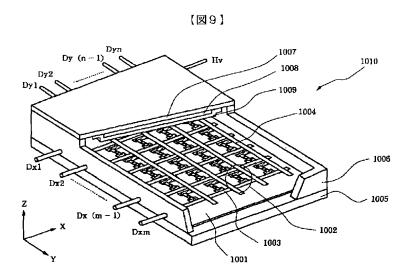
#### 【符号の説明】

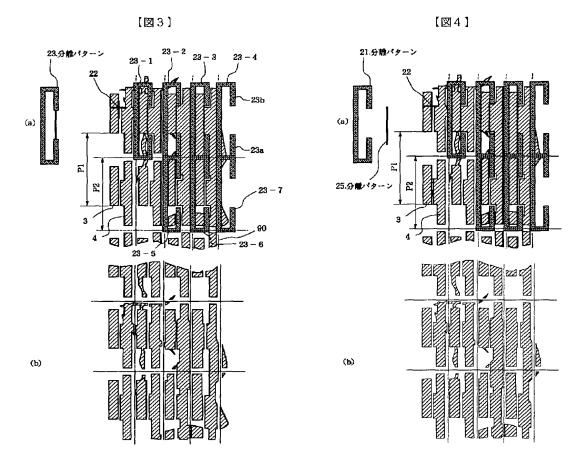
1:リアプレート、2:素子電極エリア3:素子電極 (左側)、4:素子電極(右側)、5~12:短絡欠 陥、21:除去パターン、22:加工基準点、23~2 7:除去パターン、31:列配線、32:絶縁層、3 3:行配線、71:フェースプレート、72:枠、7 3:フリット、74:リアプレート側のアライメントマ ーカ、75:フェースプレート側のアライメントマー カ、76:下側加熱プレート、77:上側加熱プレー 【図1】 図1は本発明の第1の実施例に係る素子電極 20 ト、78:テーブル、79:2方向移動機構、80:組 立装置フレーム、81:画像認識カメラ、101:絶縁 性基板、102,103:素子電極、104:導電性薄 膜、105:電子放出部、1001:基板、1002: 表面伝導型電子放出素子、1003:列方向配線、10 04:行方向配線、1005:リアプレート、100 6:外枠、1007:フェースプレート、1008:蛍 光膜、1009:メタルバック。

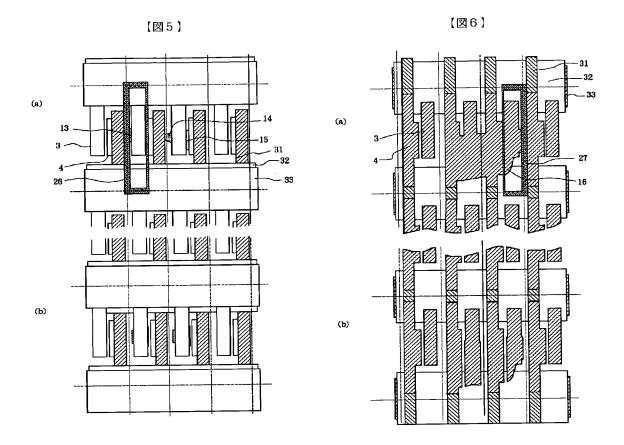
【図7】

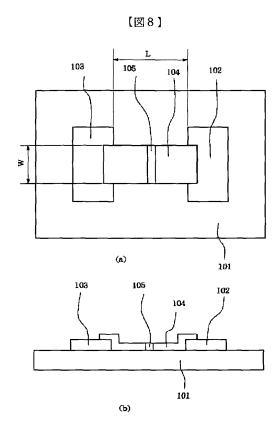












フロントページの続き

(51)Int.Cl.<sup>7</sup> H O 1 J 9/02 識別記号 FI

H O 1 J 9/02 9/50 テーマコート'(参考) E 5 C O 4 O A

Fターム(参考) 2H096 AA30 HA23 HA30 LA30

9/50

4E068 AC00 CA02 DA09

5C012 AA09 W10

5C027 AA01

5C036 EF01 EF06 EF08 EG02 EG12

EH26

\$C040 FA01 FA02 GC01 GG09 MA26